EUROPEAN PATENT OFFICE

PUBLICATION NUMBER

60000747

PUBLICATION DATE

05-01-85

APPLICATION DATE

17-06-83

APPLICATION NUMBER

58107687

APPLICANT: HITACHI LTD;

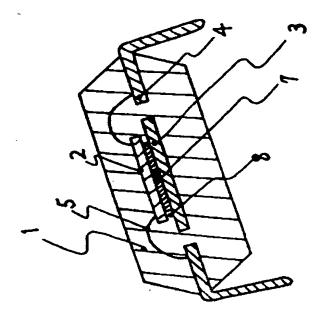
INVENTOR: SHIMIZU KAZUO;

INT.CL.

H01L 21/58 H01L 23/28 H01L 23/48

TITLE

RESIN MOLDED IC PACKAGE



ABSTRACT: PURPOSE: To ease the distortion of a die lead frame due to a thermal expansion by a method wherein an IC chip and the die lead frame are bonded with a thermoplastic resin, and at the same time, the bonding area is made smaller than the base area of the chip.

> CONSTITUTION: In a resin molded package, an IC chip 2 and a die lead frame 3 are bonded by using a thermoplatic resin as a die bonding member 7. The bonding area of the base of the IC chip 2 to the die lead frame 3 is limited to a smaller area than the base area of the IC chip 2 and ring-shaped gaps 8 are formed on the periphery of the bonding member 7. Accordingly, even though the lead frame 3 is caused a distortion due to a thermal expansion, the distortion is absorbed and eased by the thermoplastic resin and no deforming stress effects on the IC chip 2.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio

THIS PAGE BLANK (USPTO)

٤.

·- · **y**

(19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

[®]公開特許公報(A)

昭60-747

(a) Int. Cl.⁴ H 01 L 21/58 23/28

識別記号

庁内整理番号 6679—5 F 7738—5 F

7357-5F

❸公開 昭和60年(1985)1月5日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

匈レジンモールドICパツケージ

23/48

②特

願 昭58-107687

29出

願 昭58(1983)6月17日

⑩発 明 者

佐々木繁 横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究

所内

⑰発 明 者 芹沢弘二

横浜市戸塚区吉田町292番地株

式会社日立製作所生產技術研究 所内

⑫発 明 者 清水一男

高崎市西横手町111番地株式会 社日立製作所高崎工場内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁

目6番地

個代 理 人 弁理士 高橋明夫 外1名

明 · 細 雪

1 発明の名称 レジンモールドICパッケージ

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

[発明の利用分野]

(発明の背景)

第1図は従来のレジンモールドICパッケー

ジの断面図を示し、1 はモールドレジン部、 2 は L C チップ、 5 はダイリードフレーム、 4 は ボンディングワイヤ 5 を介して I C チップ 2 に 接続するリードである。 前配 I C チップ 2 とダイリードフレーム 3 とは、剛性の大きいAu - SiやAgペーストでなるダイボンディング部材 6 に よって接着されている。また I C チップ 2 底面のダイリードフレーム 3 への接着面積は、 該 I C チップ 2 の底面積全域となっている。

ところで、前記のレジンモールドICパッケージをはんだディップ面付突装法に適用した場合、即ちレジンモールドICパッケージを、面付部品と共に回路基板に接着剤で仮固定してはんだ浴にシャプ優した場合、はんだの熱衝撃によりパッケージ内部に大きな応力が加わることになる。

しかし、従来のレジンモールドI C パッケージにおいては、前述したように I C チップ 2 と グイリードフレーム 5 とを 剛性の大きいダイボ ンディング部材 6 により接着しているため、ダ イリードフレーム3の熱膨脹による歪がICチ ップ 2.化変形応力を発生させ、診1Cチップ 2 が図示のようにダイリードフレームると共に重 ね板の如く変形してしまう。

第2図はICチップ面に働く応力と、ICチ ップ表面とモールドレジン部との界面剝離率の **関係を表わしたグラフ図を示し、ICチップ**2 に働く応力の大きさに任任比例してÍCチップ 2表面のモールドレシン部1との剣離が増すと、 その剝離部分に水膜が生じて耐湿機能を摂う問 題が発生する。

〔発明の目的〕

本発明の目的は、前述した従来技術の問題点 を解消し、はんだディップ面付実装法に適用し てもダイリートプレームの熱膨脹による途を継 和してICチップの変形応力を小さくし、該I Cチップ表面とモールドレジン部との界面剝離 軍を大幅 に 被少せしめて、耐湿信頼性の大幅回 上を図れるレジンモールド1Cバッケージを提 供することにある。

< 様に制限して、前記ポンディング部材 7 の周囲 **に環状の隙間 8 を形成してある。**

詳しく説明すると、熱可塑性樹脂として、例 えば塩化ビニル樹脂を用い、該塩化ビニル樹脂 **化て厚さ 30 4 m 程度、直径が I C チップ 2 のー** 辺の艮さの6割となす円板状フィルムを形成し、 該円板状フイルムをICチップ2とダイリード フレームるとの間に挿入し、加重し左がら熱を 加えて1Cチップ 2 とダイリードフレーム 3 と を接着している。

本発明は前記の如き構成としたから、はんだ ディップ面付実装法によるはんだディップ時に おいて、ダイリードプレーム3が熱膨脹による 歪を起こしても、ダイボンディング部材1であ る塩化ビニール樹脂の柔軟な伸縮性で吸収、緩 和されるので、ICチップ 2 には変形応力がほ とんど発生しない。従って、ICチップ 2 表面 とモールトレジン部1との界面剝離率が大幅に 滅少し、 耐湿信頼性が 大幅に同上する。

第 4 図は一般的ダイボンディング部材の弾性

7 ***

〔発明の概要〕

この目的を達成するために、本発明のレジン モールドICパッケージは、1Cチップとグイ リートプレームとを熟可塑性微脂によって接着 すると井に、ICチップ底面のダイリードフレ - ムへの接着面積を該ICチップの底面積より も小さい面積に制限して、前記熱可塑性樹脂と モールドレジンとの間に漿間を形成したことを 特徴とする。

(発明の実施例)

以下、本発明の一実施例を第3図により説明 する。 第3図は本発明によるレジンモールドI Cパッケージの断面図を示し、第1図と同一符 号のものは同じもの、もしくは相当するものを **表わしている。本発明によるレジンモールドI** Cパッケージは、ダイボンディング部材1とし て、熱可塑性樹脂を用いて1Cチップ2とダイ リードフレームるとを接着している。また1C チップ2底面のダイリードフレーム3への接着 面積を眩ICチップ2の底面横上りも小さい面

率と、ICチップ2に働く応力の関係を示した グラブ図で、A は塩化ビニルフイルム、 B はAg ペースト、CはAu-Siを示す。この図からも明 らか左ように、塩化ビニル樹脂をクイポンディ ンク部材として使用することで1Cチップ2の 変形力を小さく抑えられることが分る。

また、本発明においては、ダイポンディング 部材1の周囲に壊状の際間8が形成されていて、 ダイポンディング部材1である塩化ビニル樹脂 の熟膨脹による体積増加分を吸収できる。つま り塩化ビニル樹脂の体積増加分によるパッケー シの内圧増加を防げるので、1Cチップ2、ダ イリードフレーム 3 とモールドレジン部 1 との 界面でのクラックの発生を防止できる。

また、本発明によるICバッケージを試験し たところ、パッケージ内部応力が 0.1 知/賦化緩 和され、かつ1Cチップ2表面とモールドレジ ン部 1 との界面剝離率が 2 ま以下になることが 確認された。

尚、前記の実施例においては、ダイポンディ

特開昭60-747 (3)

ング部材 7 として塩 化ビニル樹脂 フイルムを用いた例を示したが、フッ素倒脂、ポリエステルのフィルムまたはこれらの接着剤ベーストを使用することも可能である。

〔発明の効果〕

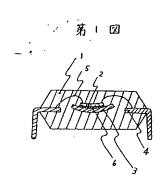
4. 図面の簡単な説明

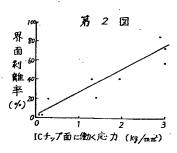
第1 図は従来のレジンモールドI C パッケージの断面図で、1 C チップ及びダイリードフレームが変形している状態を示す、第2 図は1 C

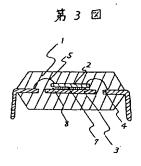
チップ面に働く応力と界面剣艇率との関係を示. イグラフ図、第 5 図は本発明レジンモールド I C パッケージの一実施例を示す断面図、第 4 図 は一般的ダイボンディング部材の弾性率と I C チップ面に働く応力との関係を示すグラフ図で ある。

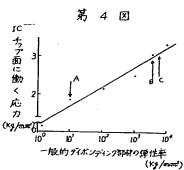
1 …モールドレジン部、2 … I C チップ、 3 …ダイリードフレーム、 4 …リード、5 … ボンディングワイヤ、7 …ダイボンディング部材(塩 化ビニル樹脂)、8 …隙間。

代準人并理士 高 橋 明









THIS PAGE BLANK (USP. .